TmFe₂O₄의 열잔류자화 현상 연구

김재영*, 이보화

한국외국어대학교 물리학과

1. 서 론

TmFe₂O₄는 Tm₂O₃ layer와 Fe₂O_{2.5} layer가 c-axis을 따라 교대로 쌓여있는 space group R_3^-m thombohedral 구조 의 물질이다[1]. 같은 결정학적 자리를 차지하는 Fe²⁺과 Fe³⁺ 이온은 +2.5의 평균값을 가지고 있으며 Fe moment 사 이에서 강한 자기적 상호작용으로 인해 일반적으로 250 K 이하의 온도에서 반강자성 정렬(antiferromagnetic ordering)이 일어난다[2]. TmFe₂O₄의 경우 250 K에서 자기적 상전이는 일어나지만 YFe₂O₄와 ErFe₂O₄에서 볼 수 있는 190~200 K에서의 구조적 상전이가 일어나지 않고, 자기적 상전이 온도 이하에서 열잔류자화(thermoremanent magnetization : TRM) 현상을 보인다[3,4]. 이에 본 연구에서는 이러한 상전이 특성을 지닌 TmFe₂O₄ 의 자기적 특성과 TRM에 대해 연구하였다.

2. 실험방법

TmFe₂O₄ 다결정체 시료를 고체 상태 반응법으로 CO(33%)/CO₂ 혼합 가스 분위기에서 12시간 동안 1200℃에 서 소결하여 합성하였다. X-선 회절 측정(Rigaku, Mini Flex)을 통하여 시료들의 단일상을 확인하였고, VSM(Lake Shore, model 7300)을 이용하여 저온 영역에서 상온까지 온도에 따른 magnetization을 측정하였다. 측정은 외부 자 기장을 가하지 않고 시료의 온도를 저온으로 냉각시킨 다음, 외부 자기장을 가해준 상태에서 시료의 온도를 올려 주면서 σ를 측정하는 zero field cooling(ZFC) 방법과 외부자기장을 가해준 상태에서 시료를 냉각시키면서 σ를 측 정하는 field cooling A(FCA)와 온도를 올리면서 측정하는 field cooling B(FCB) 방법을 이용하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 1 (a)은 TmFe₂O₄의 온도변화에 따른 1 kOe의 외부 자기장하에서 측정한 magnetization $\sigma(T)$ 를 나타낸 그 림이다. 모든 magnetization 곡선에서 250 K에서 반강자성 자기적 상전이가 일어남을 알 수 있다. FCA와 FCB 곡 선에서 field cooling 효과에 의해 온도가 저온으로 내려감에 따라 240 K에서 자화율이 증가하며 ZFC 곡선과 차이 가 생기는 것을 볼 수 있으며 LuFe₂O₄의 경우[5]와 달리 FCA와 FCB의 thermal hysteresis가 일어나지 않는다. ZFC 곡선에서 50 K 이하의 온도에서 자화율이 커지는 것은 Tm³⁺의 자발자화의 증가의 의한 영향으로 볼 수 있다.

그림 1 (b)는 자기적 상전이가 일어나는 250 K 이하의 온도에서 외부 자기장에 의한 잔류자기를 확인할 수 있는 TRM의 결과로, 1 kOe의 외부 자기장하에서 시료를 냉각시킨 다음 외부 자기장을 제거하고 온도를 올리면서 측정하였다. TRM은 자성체가 고온에서 전이 온도를 거쳐 냉각될 때 잔류자기를 얻게 되는 현상으로, 작은 ferromagnetic cluster의 연속적인 정렬 과정으로 설명 할 수 있다[6]. 저온에서 큰 자화율을 가지는 TRM 곡선은 온도가 증가함에 따라 감소하고, 250 K에서 사라진다. ZFC 곡선과 FC 곡선의 시료의 냉각과정에서 외부 자기장의 유무와 관련이 있으며 TRM은 FCB와 ZFC의 차이인 oFCB-oZFC와 매우 비슷한 형태를 가지고 있음을 알 수 있다.



그림 1. (a) Temperature dependence of magnetization σ (T) for TmFe₂O₄. (b) thermoremanent magnetization and the difference σ_{FCB} - σ_{ZFC} .

4. Reference

- [1] N. Ikeda, K. Kohn, H. Kiyo, J. Akimitsu and K. Siratori, J. Phys. Soc. Jpn., 63, 4556 (1994).
- [2] Y. Yamada, S. Nohdo, N. Ikeda, J. Phys. Soc. Jpn., 66, 3733 (1997).
- [3] K. Yoshii, N. Ikeda, A. Nakamura, Physica B, 378-380, 585 (2006).
- [4] K. Yoshii, N. Ikeda, S. Mori, J. Magn. Magn. Mater., 310, 1154 (2007).
- [5] J. Kim, S. B. Kim, C. U. Jung, B. W. Lee, IEEE. Trans. Magn., 45, 2608 (2009).
- [6] J. Iida, M. Tanaka, Y. Nakagawa, S. Funahashi, N. Kimizuka, and S. Takekawa, J. Phys. Soc. Jpn., 62, 1723 (1993).